

Отчёт о выполнении лабораторной работы 3.7.1

Скин-эффект

Балдин Виктор

13 декабря 2024 г.

1 Аннотация:

Цель работы:

1. Исследовать явление проникновения переменного магнитного поля в медный полый цилиндр (скин эффект)
2. Измерить проводимость меди 4 разными способами и сравнить их

Методы измерений:

1. По наклону $1/\xi^2$ от квадрата частоты
2. По наклону тангенса сдвига фаз от частоты (при малых частотах)
3. По наклону сдвига фаз от корня частоты (при больших частотах)
4. По наклону функции мин-макс нормализации индуктивности от квадрата частоты

Приборы:

1. Генератор сигналов
2. Соленоид
3. Намотанный на полый цилиндрический каркас
4. Медный экран в виде полого цилиндра
5. Измерительная катушка
6. Амперметр
7. Вольтметр
8. Двухканальный осциллограф
9. RLC-метр

2 Теоретические сведения

2.1 Скин-эффект в тонком полем цилиндре

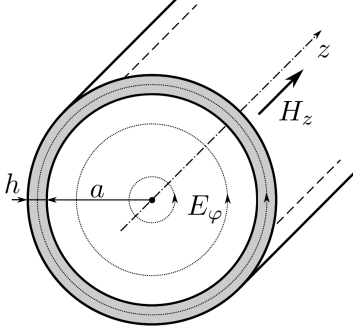


Рис. 1: Эл-магнитные поля в цилиндре

Рассмотрим длинный тонкостенный медный цилиндр. Из соображений симметрии и непрерывности соответствующих компонент векторов \mathbf{E} и \mathbf{H} можем сказать что:

$$H_z = H(r)e^{i\omega t}, \quad E_\phi = E(r)e^{i\omega t} \quad (1)$$

и при этом функции $H(r)$ и $E(r)$ непрерывны.

Пусть цилиндр имеет радиус a и толщину стенки $h \ll a$. Это позволяет для описания поля внутри стенки ограничиться только одномерным приближением.

Внутри цилиндра токов нет, следовательно $H(r) = H_1 = \text{const}$ внутри цилиндра. По теореме об электромагнитной индукции в интегральной форме:

$$E_\phi \cdot 2\pi r = -\mu_0 \pi r^2 \cdot \frac{dH_z}{dt} \rightarrow E(r) = -\frac{1}{2}\mu_0 r \cdot i\omega H_1 \quad (2)$$

откуда мы получаем граничное условие

$$E_1 = E(a) = -\frac{1}{2}i\omega a \mu_0 H_1 \quad (3)$$

Поле внутри тонкой стенки цилиндра описывается уравнением скин-эффекта (Л7.25) в плоской геометрии.

$$\frac{d^2 H}{dx^2} = i\omega \sigma \mu_0 H \quad (4)$$

Граничные условия: $H_0 = H(0)$, $H_1 = H(h)$

Решением будет:

$$H_1 = \frac{H_0}{\text{ch}(\alpha h) + \frac{1}{2}\alpha a \text{sh}(\alpha h)} \quad \alpha = \sqrt{i\omega \sigma \mu_0} = \frac{\sqrt{2}}{\delta} e^{i\pi/4} \quad (5)$$

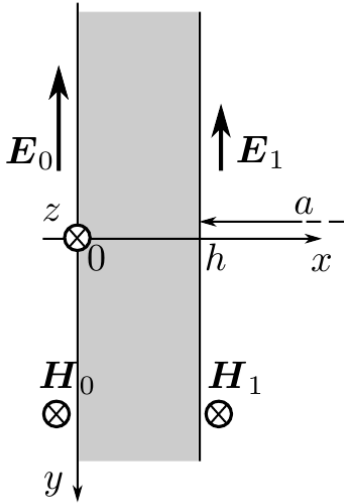


Рис. 2: Стенка цилиндра

Рассмотрим предельные случаи (2):

Малые частоты (от $0.01\nu_h$ до $0.05\nu_h$):

$$\frac{H_1}{H_0} = \frac{1}{1 + \frac{1}{4}(ah\sigma\mu_0\omega)^2} \quad \xi = \xi_0 \frac{|H_1|}{|H_0|} \quad (6)$$

$$\frac{1}{\xi^2} = \frac{1}{\xi_0^2} \frac{1}{\left(\frac{|H_1|}{|H_0|}\right)^2} = \frac{1}{\xi_0^2} (1 + (\pi ah\sigma\mu_0\nu)^2) \quad (7)$$

или

$$\text{tg}\psi = \frac{1}{2}ah\omega\sigma\mu_0 \quad (8)$$

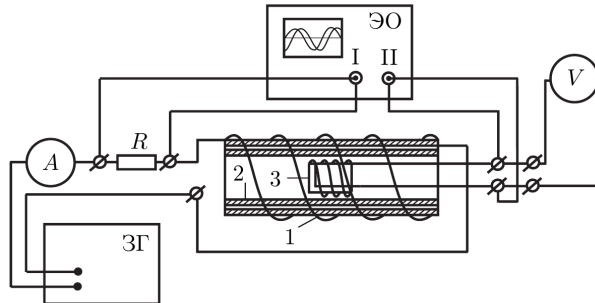
Большие частоты (от $0.05\nu_h$ до $0.5\nu_h$):

$$\psi - \frac{\pi}{4} = h\sqrt{\frac{\omega\sigma\mu_0}{2}} \quad (9)$$

Влияние скин-эффекта на индуктивность катушки:

$$\frac{L_{max} - L}{L - L_{min}} = (\pi a h \mu_0 \sigma \nu)^2 \quad (10)$$

2.2 Оборудование и приборные погрешности



Принцип измерений:

Переменное магнитное поле создаётся с помощью соленоида 1, намотанного на цилиндрический каркас 2. (ЗГ) генерирует синусоидальный сигнал с частотой ν .

Внутри каркаса расположен медный экран 3 в виде пологого цилиндра.

Амперметр А снимает показания действующего силы тока I в цепи соленоида.

Вольтметр V снимает показания действующего напряжения U на измерительной катушке.

Осциллограф (ОЭ) используется для измерения сдвига фаз между током в цепи соленоида и напряжением на измерительной катушке.

Измерительные приборы:

Генератор сигналов АКИП-3420ю

Двухканальный осциллограф GOS-620

Параметры установки:

Диаметр цилиндра $2a = 45$ мм

Толщина стенки цилиндра $h = 1.5$ мм

$\sigma_\nu = 0.01$ Гц (Приборная погрешности)

$\sigma_V = 0.0001$ В (Приборная погрешности)

$\sigma_I = 0.00001$ А (Приборная погрешности)

Магнитное поле внутри цилиндра измеряется катушкой 3. Напряжение на катушке пропорционально производной $\dot{B}_1(t)$

$$U(t) \propto \dot{B}_1(t) = -i\omega H_1 e^{i\omega t}$$

Поле внутри цилиндра пропорциональна току через соленоид

$$B_0(t) \propto I(t)$$

Отсюда несложно увидеть, что

$$\frac{|H_1|}{|H_0|} = c \cdot \frac{U}{\nu I} = c\xi \quad (11)$$

где константу можно определить из условия $|H_1|/|H_2| \rightarrow 1$ при $\nu \rightarrow 0$.

При измерениях разности фаз нужно учесть, что первый сигнал на осциллографе пропорционален магнитному полю снаружи, а второй пропорционален производному поля внутри цилиндра по времени. Вследствие этого набегает дополнительная фаза $\pi/2$, которую надо вычесть при измерениях.

3 Ход работы

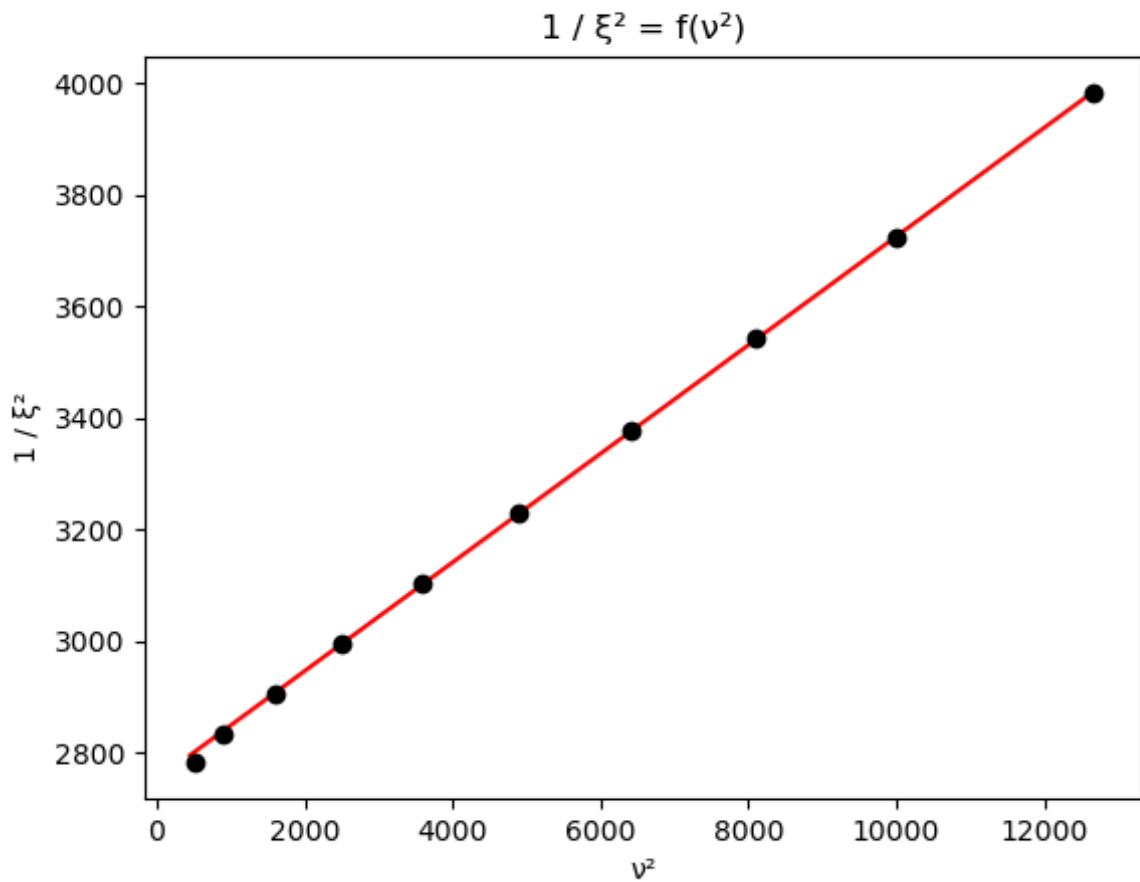
Проводимость порядка $\sigma \sim 5 \cdot 10^7 \text{ СМ/м}$. Получаем оценку для частоты, при которой глубина проникновения равна толщине стенок цилиндра $\nu_h = 2250 \text{ Гц}$.

В области низкий частот (от 0,01 ν_h до 0,05 ν_h) измерим зависимость отношения $\xi = U/\nu I$ от частоты:

$$\frac{1}{\xi^2} = \frac{\nu^2 I^2}{U^2}, \quad \varepsilon_{\xi^2}^2 = 4\varepsilon_{\nu}^2 + 4\varepsilon_I^2 + 4\varepsilon_U^2$$

$$\sigma_{\nu^2} = 2\nu\sigma_{\nu}$$

N	ν , Гц	U , В	I , А	ν^2 , Гц ²	$\frac{1}{\xi^2}$
1	22.50	0.0946	0.22186	506.25 ± 0.45	2784 ± 6
2	30.00	0.1244	0.22078	900.0 ± 0.6	2835 ± 5
3	40.00	0.1621	0.21853	1600.0 ± 0.8	2907 ± 4
4	50.00	0.1970	0.21573	2500.0 ± 1.0	2997 ± 3
5	60.00	0.2289	0.21257	3600.0 ± 1.2	3104 ± 3
6	70.00	0.2576	0.20920	4900.0 ± 1.4	3231 ± 3
7	80.00	0.2833	0.20578	6400.0 ± 1.6	3376.7 ± 2.5
8	90.00	0.3060	0.20237	8100.0 ± 1.8	3542.7 ± 2.5
9	100.00	0.3261	0.19901	10000.0 ± 2.0	3724.3 ± 2.4
10	112.50	0.3478	0.19507	12656.25 ± 2.25	3981.3 ± 2.4



$$\frac{1}{\xi^2} = f(\nu^2)$$

$$\frac{1}{\xi^2} = k_{\frac{1}{\xi^2}} \cdot \nu^2 + b_{\frac{1}{\xi^2}}$$

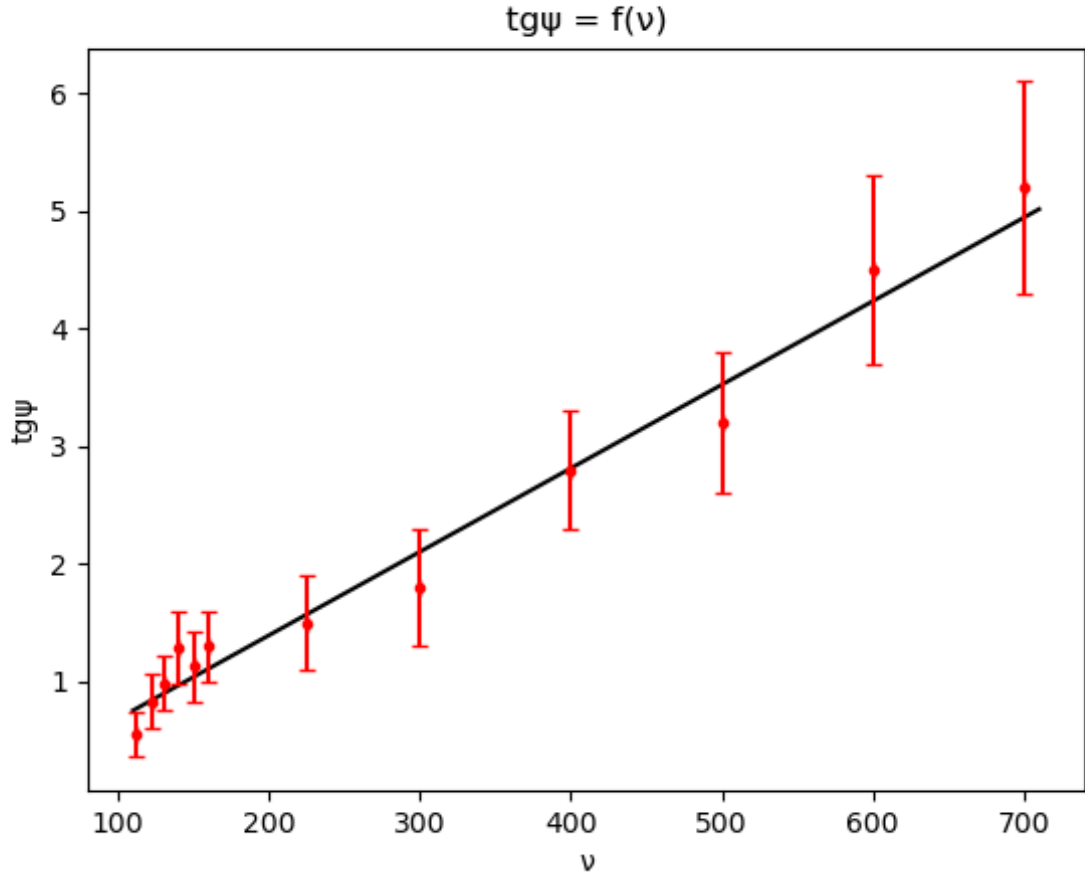
$$\begin{aligned}
k_{\frac{1}{\xi^2}} &= (0.0973 \pm 0.0003) \frac{1}{\text{Ом}^2} \\
b_{\frac{1}{\xi^2}} &= (2753 \pm 3) \frac{\Gamma_{\Pi}^2}{\text{Ом}^2} \\
\text{Их (7)} \rightarrow k_{\frac{1}{\xi^2}} &= \frac{(\pi a h \sigma \mu_0)^2}{\xi_0^2} \rightarrow \sigma = \frac{\xi_0 \sqrt{k_{\frac{1}{\xi^2}}}}{\pi a h \mu_0} \quad \sigma_{\sigma}^{err} = \sigma \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\xi_0}^{err}}{\xi_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_k^{err}}{k}\right)^2} \\
b_{\frac{1}{\xi^2}} = \frac{1}{\xi_0^2} &\rightarrow \xi_0 = \frac{1}{\sqrt{b_{\frac{1}{\xi_0^2}}}} \quad \sigma_{\xi_0}^{err} = \frac{1}{2} \frac{\xi_0}{b_{\frac{1}{\xi_0^2}}} \cdot \sigma_{b_{\frac{1}{\xi_0^2}}}^{err} \\
\xi_0 &= (0.0191 \pm 0.0003) \frac{\text{Ом}}{\Gamma_{\Pi}} \\
\sigma &= (5.03 \pm 0.17) \cdot 10^7 \frac{\text{Сименс}}{\text{м}}
\end{aligned}$$

Исследуем зависимость фазы ψ от частоты ν (в диапазоне $0.05\nu_h$ до $0.5\nu_h$):

$$\begin{aligned}
tg(\psi) &= f(\nu) \quad \sigma_{tg(\psi)} = \left(\frac{\partial tg\psi}{\partial \psi} \right) \sigma_{\psi} = \frac{\sigma_{\psi}}{\cos^2 \psi} \\
\psi &= \Delta\varphi - \frac{\pi}{2} \quad \Delta\varphi = \frac{x}{x_0} \pi \quad \varepsilon_{\Delta\varphi} = \sqrt{\varepsilon_x^2 + \varepsilon_{x_0}^2}
\end{aligned}$$

$$\sigma_{\nu} = 0.1 \text{ Гц (Приборная погрешности)}$$

N	$\nu, \text{ Гц}$	$\Delta\varphi - \frac{\pi}{2}$	$tg\psi$
1	112.5	$(0.16 \pm 0.06)\pi$	0.55 ± 0.19
2	122.5	$(0.22 \pm 0.07)\pi$	0.83 ± 0.23
3	130.0	$(0.25 \pm 0.07)\pi$	0.99 ± 0.23
4	140.0	$(0.29 \pm 0.09)\pi$	1.29 ± 0.3
5	150.0	$(0.27 \pm 0.08)\pi$	1.13 ± 0.3
6	160.0	$(0.29 \pm 0.09)\pi$	1.3 ± 0.3
7	225.5	$(0.31 \pm 0.10)\pi$	1.5 ± 0.4
8	300.0	$(0.34 \pm 0.09)\pi$	1.8 ± 0.5
9	400.0	$(0.39 \pm 0.09)\pi$	2.8 ± 0.5
10	500.0	$(0.40 \pm 0.10)\pi$	3.1 ± 0.6
11	600.0	$(0.43 \pm 0.10)\pi$	4.5 ± 0.8
12	700.0	$(0.44 \pm 0.10)\pi$	5.2 ± 0.9



$$\text{tg}\psi = k_{\text{tg}\psi}\nu + b_{\text{tg}\psi}$$

$$k_{\text{tg}\psi} = (0.0071 \pm 0.0005) \text{ Гц}^{-1}$$

$$b_{\text{tg}\psi} = (-0.03 \pm 0.11)$$

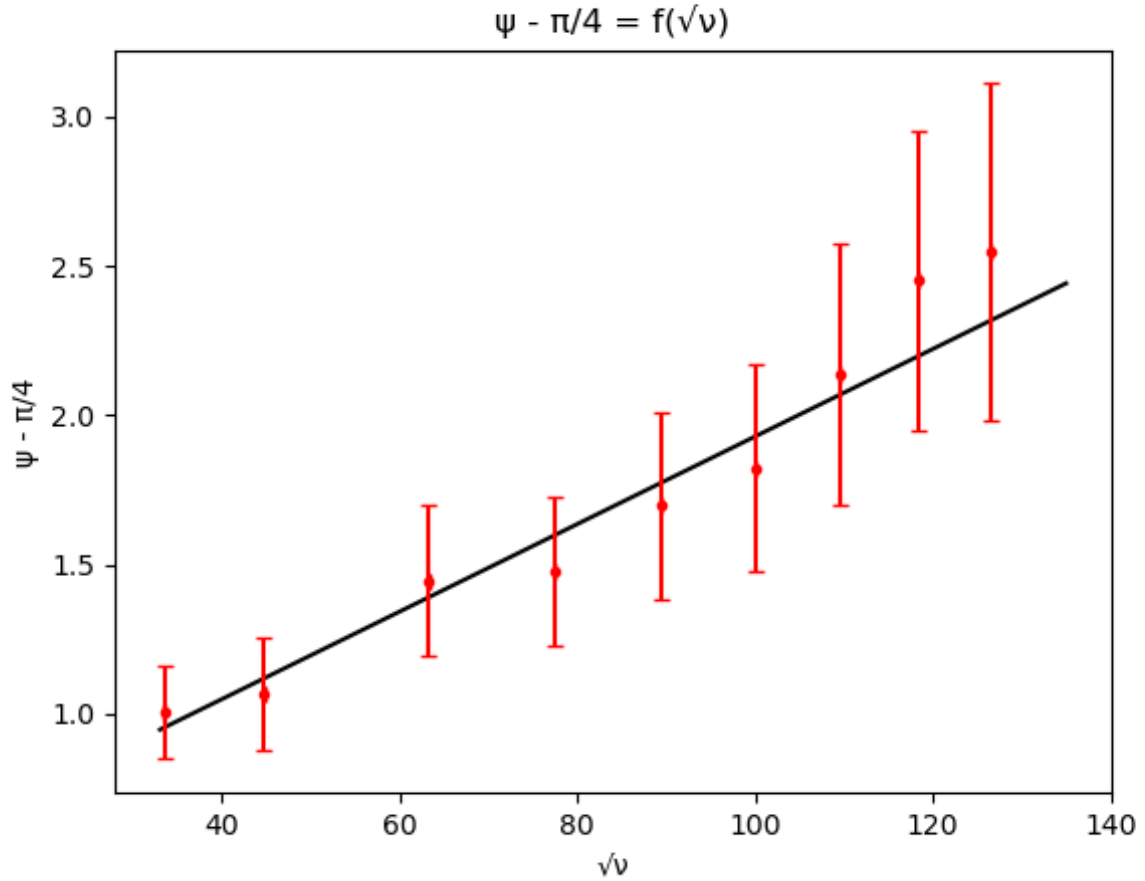
$$\text{Из (8)} \rightarrow \sigma = \frac{k_{\text{tg}\psi}}{\pi a h \mu_0} \quad \sigma_{\sigma}^{\text{err}} = \frac{\sigma}{k_{\text{tg}\psi}} \cdot \sigma_{k_{\text{tg}\psi}}^{\text{err}}$$

$$\sigma = (5.4 \pm 0.3) \cdot 10^7 \frac{\text{Сименс}}{\text{м}}$$

Исследуем зависимость сдвига фаз $\psi - \frac{\pi}{2}$ от частоты ν :

$$\psi - \frac{\pi}{4} = f(\sqrt{\nu}) \quad \sigma_{\sqrt{\nu}} = \frac{\sigma_{\nu}}{2\sqrt{\nu}} \quad \sigma_{\nu} = 10 \text{ Гц}$$

N	ν , Гц	$\sqrt{\nu}$	$\psi - \frac{\pi}{4}$
1	1120	33.46 ± 0.15	$(0.32 \pm 0.05)\pi$
2	2000	44.72 ± 0.11	$(0.34 \pm 0.06)\pi$
3	4000	63.25 ± 0.08	$(0.46 \pm 0.08)\pi$
4	6000	77.46 ± 0.06	$(0.47 \pm 0.08)\pi$
5	8000	89.44 ± 0.05	$(0.54 \pm 0.10)\pi$
6	10000	100.00 ± 0.05	$(0.58 \pm 0.11)\pi$
7	12000	109.54 ± 0.05	$(0.68 \pm 0.14)\pi$
8	14000	118.32 ± 0.04	$(0.78 \pm 0.16)\pi$
9	16000	126.49 ± 0.04	$(0.81 \pm 0.18)\pi$



$$\psi - \frac{\pi}{4} = k_{\psi} \sqrt{\nu} + b_{\psi}$$

$$\text{Из (9)} \rightarrow k_{\psi} = h \sqrt{\pi \sigma \mu_0} \rightarrow \sigma = \frac{1}{\pi \mu_0} \cdot \left(\frac{k_{\psi}}{h} \right)^2 \quad \sigma_{\sigma}^{err} = 2 \sigma_{k_{\psi}}^{err} \cdot \frac{\sigma}{k_{\psi}}$$

$$k_{\psi} = (0.0157 \pm 0.0015) \text{ Гц}^{-\frac{1}{2}}$$

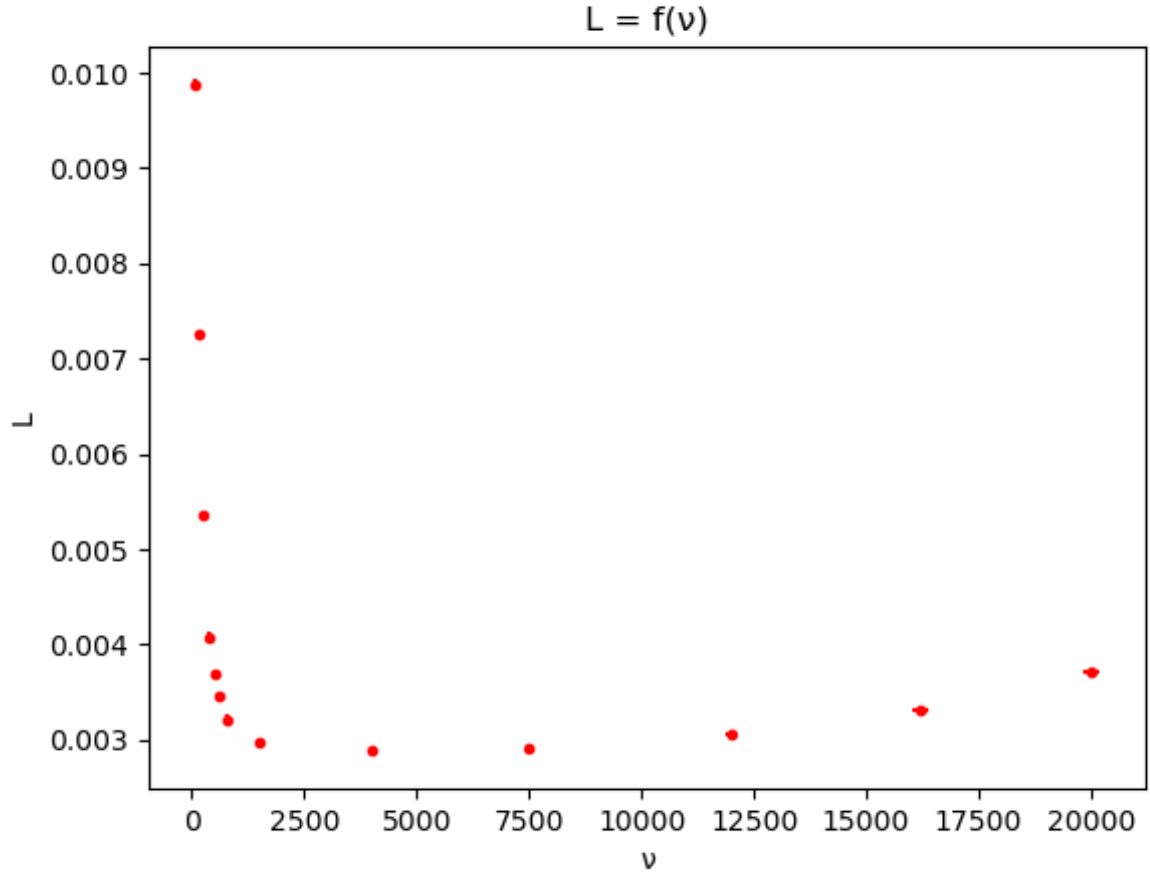
$$b_{\psi} = (0.41 \pm 0.11)$$

$$\sigma = (5.5 \pm 0.5) \cdot 10^7 \frac{\text{Сименс}}{\text{м}}$$

Исследуем зависимость индуктивности L от частоты ν :

$$\varepsilon_{\nu} = 0.01$$

N	ν	$L, 10^{-3} \text{ Гн}$
1	50.0 ± 0.5	9.88 ± 0.05
2	150 ± 1.5	7.25 ± 0.05
3	250 ± 2.5	5.36 ± 0.05
4	400 ± 4	4.08 ± 0.05
5	500 ± 5	3.69 ± 0.05
6	600 ± 6	3.46 ± 0.05
7	800 ± 8	3.21 ± 0.05
8	1500 ± 15	2.97 ± 0.05
9	4000 ± 40	2.89 ± 0.05
10	7500 ± 75	2.92 ± 0.01
11	12000 ± 120	3.05 ± 0.01
12	16200 ± 162	3.31 ± 0.01
13	20000 ± 200	3.71 ± 0.01

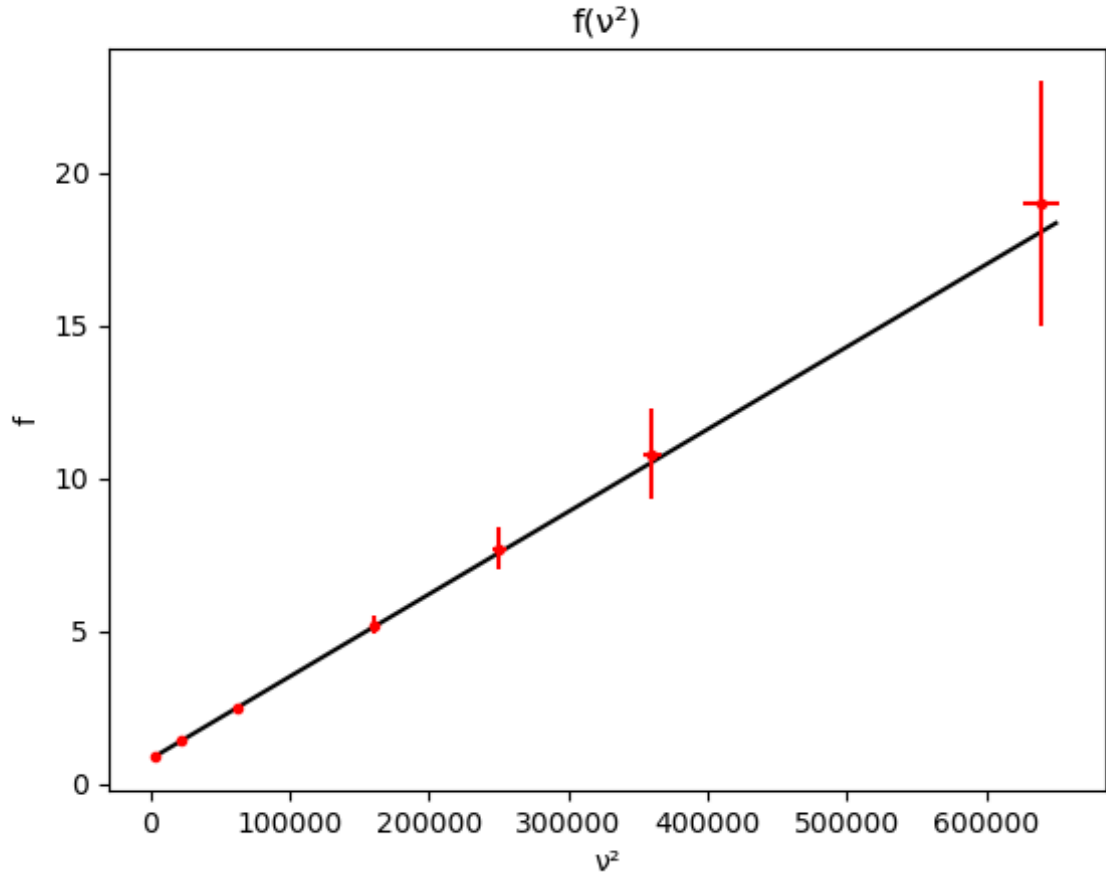


$$f(L, L_{min}, L_{max}) = \frac{L_{max} - L}{L - L_{min}}$$

$$\sigma_f^2 = \left(\frac{L_{max} - L_{min}}{(L - L_{min})^2} \right)^2 \sigma_L^2 + \left(\frac{L_{max} - L}{(L - L_{min})^2} \right)^2 \sigma_{L_{min}}^2 + \left(\frac{1}{L - L_{min}} \right)^2 \sigma_{L_{max}}^2$$

$$L_{min} = (2.89 \pm 0.05) \Gamma_H \quad L_{max} = (9.88 \pm 0.05) \Gamma_H$$

N	ν^2	$f(L, L_{min}, L_{max})$
1	2500 ± 50	0.883 ± 0.010
2	$(225 \pm 5) \cdot 10^2$	1.415 ± 0.023
3	$(625 \pm 13) \cdot 10^2$	2.50 ± 0.07
4	$(160 \pm 3) \cdot 10^3$	5.2 ± 0.3
5	$(250 \pm 5) \cdot 10^3$	7.7 ± 0.7
6	$(360 \pm 7) \cdot 10^3$	10.8 ± 1.5
7	$(640 \pm 13) \cdot 10^3$	19 ± 4



$$\text{Из (10)} \rightarrow f = k_f \nu^2 = (\pi a h \mu_0 \sigma)^2 \cdot \nu^2 \rightarrow \sigma = \frac{\sqrt{k_f}}{\pi a h \mu_0} \quad \sigma_{\sigma}^{err} = \frac{1}{2} \frac{\sigma}{k_f} \cdot \sigma_k^{err}$$

$$k_f = (2.699 \pm 0.017) \cdot 10^{-5} \text{ Гц}^{-1} \rightarrow \sigma = (4.387 \pm 0.014) \cdot 10^7$$

4 Вывод

Мы измерили проводимость материала цилиндра 4 разными способами. Сравним эти данные между собой

Метод измерения	$\sigma, 10^7 \text{ См/м}$	$\sigma_{\sigma}^{err}, 10^7 \text{ См/м}$	ε_{σ}
Отношение амплитуд	5.03	0.17	0.03
Разности фаз (низкие частоты)	5.4	0.3	0.06
Разности фаз (высокие частоты)	5.5	0.5	0.09
Индуктивность	4.387	0.014	0.003

Для данной марки меди проводимость составляет $\sigma = 5.62 \cdot 10^7 \text{ См/м}$.

Самым неточным оказался метод измерения через разность фаз при высоких частотах. Как видим, при частотах $\sim 5 \text{ кГц}$ зависимость индуктивности не описывается теорией, следовательно, при этих частотах не должна работать и остальная теория. Как результат, зависимость разности фаз от корня частоты уже не описывается линейной зависимостью.

Погрешность измерения проводимости через разность фаз при низких частотах в основном связана с погрешностью измерения самой разности фаз, т.к. погрешность последней возрастает в несколько раз при подсчете тангенса угла.